

Metrologia wielkości mechanicznych i kontrola jakości produkcji : sympozjum metrologia '89, Warszawa, 21-23 czerwca 1989 r. : referaty i komunikaty

1989 https://www.ester.ee/record=b4575029*est

Normale zur Eichung von Schichtdickenmeßgeräten

Laaneots, Rein; Velling, Ants Metrologia wielkości mechanicznych i kontrola jakości produkcji : sympozjum metrologia '89, Warszawa, 21-23 czerwca 1989 r. : referaty i komunikaty 1989 / S. 267-274 https://www.ester.ee/record=b4575029*est